高性能プラズモニックナノアレイ構造の作製と評価

Fabrication and evaluation of high-performance plasmonic nanoarray structure 香川大工¹, 和歌山工技セ²⁰(D)森 智博¹, 森 岳志², 田中 康弘¹, 須崎 嘉文¹, 山口 堅三¹

°T. Mori¹, T. Mori², Y. Tanaka¹, Y. Suzaki¹, K. Yamaguchi¹

(1. Kagawa Univ., 2. Ind. Tech. Ctr. of Wakayama Pref.)

E-mail: s14d552@stmail.eng.kagawa-u.ac.jp

<u>はじめに</u>

プラズモニクスにおける金属ナノ構造の作 製法の一つに、集束イオンビーム(FIB)を用 いた金属薄膜からの直接成形法がある。我々は、 多結晶金属薄膜の結晶粒界を代表する内部欠 陥が、薄膜の加工精度や表面プラズモンの光学 特性に大きく影響することを示した^[1-4]。ここ での透明非晶質基板上のAg結晶粒成長技術で は、0.5 μm²サイズの単結晶領域に留まった。

そこで、ヘテロエピタキシャル成長による Ag 単結晶薄膜の成膜とその転写技術を構築し たので報告する。これに伴い、単結晶領域の大 面積化と基板選択の自由度拡大を実現できる。

<u>実験方法</u>

単結晶(Single-crystal: SC)-Ag 薄膜は、RF マ グネトロンスパッタリング法を用いて、劈開し た NaCl(001)基板に温度 200°C、膜厚 200 nm で 成膜した。その後、SC-Ag/NaCl を超純水に浸 漬し、NaCl 基板を溶解した後、任意基板上へ SC-Ag 薄膜を転写した。最後に、FIB を用いて SC-Ag/任意基板上に、ナノアレイ構造(サイズ 160×160×200 nm³(縦×横×高さ)のナノロ ッドを 8×8 μ m²のエリアに 200 個)を作製し た。薄膜の結晶性および表面構造の評価には、 XRD、EBSD、SEM、AFM を用いた。また、 暗視野共焦点光学系による散乱光測定により、 表面プラズモンの光学特性を評価した。

実験結果

膜厚 100 μm の PET フィルムに転写した SC-Ag 薄膜の外観を Fig.1(a)に示す。7×10 mm² の大面積な SC-Ag 薄膜を、フレキシブルな基 板上に容易に作製でき、基板選択の自由度拡大 を実現した。さらに、Fig.1(b)より、SC-Ag/PET 内に、高精度なナノアレイ構造の加工に成功し た。本構造の光学スペクトルにおいて、高強度 の鋭い散乱光ピークを観測したことから、本作 製法による単結晶ナノ構造の有用性を示した。 これらは、プラズモニクス分野のみならず、多 岐に渡る分野への波及効果が期待できる。



Fig.1 (a) Photograph and (b) SEM image of single-crystalline Ag nanoarray on flexible 100-µm-thick PET film.

- [1] T. Mori, Y. Tanaka, Y. Suzaki, K. Yamaguchi, *Appl. Phys. Lett.* 108, 043102 (2016).
- [2] T. Mori, Y. Tanaka, Y. Suzaki, K. Yamaguchi, Appl. Phys. A. 121, 1359 (2015).
- [3] 森 智博、田中 康弘、須崎 嘉文、山口 堅三、第 62 回応用 物理学会学術講演会 13p-P3-5 (2015).
- [4] <u>森 智博、</u>田中 康弘、須崎 嘉文、山口 堅三、第 62 回応用 物理学会学術講演会 12a-A12-5 (2015).